PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003–133163 (43)Date of publication of application : 09.05.2003

(51)Int.Cl. H01G 4/228 H01L 41/09 // H03H 9/02

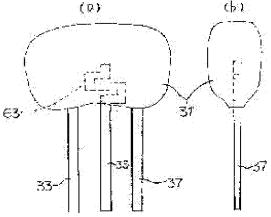
(21)Application number : **2001–330243** (71)Applicant : **KYOCERA CORP** (22)Date of filing : **29.10.2001** (72)Inventor : **IMAIZUMI SUEHIRO**

(54) ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic component which can improve reliability of solder junction between an electronic component body and a lead terminal.

SOLUTION: In the electronic component comprising the electronic component body 39 having a plurality of electrodes 43, 44, 49a, 49b, 51a, and 51b, holding fixing lead terminals 33, 37 for holding and fixing the electronic component body 39 at one end and being bonded to a substrate with solder at the other end, and an abutting bonding lead terminal 35 for being bonded with solder in a state that one end is abutted on electrodes 51a, 51b of the electronic component body 39 and being bonded to the substrate with solder at the other end, a heat transfer restraining part 63 for restraining heat transfer to the electronic component body 39 is formed in the abutting bonding lead terminal 35.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-133163 (P2003-133163A)

(43)公開日 平成15年5月9日(2003.5.9)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I		テーマコード(参考)
H01G	4/228	нозн	9/02 K	5J108
H01L	41/09	H01G	1/14 B	
# нозн	9/02	H01L	41/08 C	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)

(22) 出願日 平成13年10月29日(2001.10.29)

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72)発明者 今泉 末広

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

式会社総合研究所内

Fターム(参考) 5J108 CC04 EE02 EE07 EE11 EE19

FF08 FF10 FF13 FF15 GC05

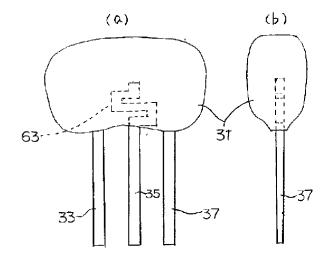
JJ02

(54) 【発明の名称】 電子部品

(57)【要約】

【課題】電子部品本体とリード端子との半田接合信頼性 を向上できる電子部品を提供する。

【解決手段】複数の電極43、44、49a、49b、51a、51bを有する電子部品本体39と、一端部が電子部品本体39を保持固定し、他端部が基板に半田で接合される保持固定用リード端子33、37と、一端部が電子部品本体39の電極51a、51bに当接した状態で半田で接合され、他端部が基板に半田で接合される当接接合用リード端子35とを具備する電子部品であって、当接接合用リード端子35に、電子部品本体39への熱伝導を抑制する熱伝導抑制部63が形成されていることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の電極を有する電子部品本体と、一端 部が前記電子部品本体を保持固定し、他端部が基板に半 田で接合される保持固定用リード端子と、一端部が前記 電子部品本体の電極に当接した状態で半田で接合され、 他端部が前記基板に半田で接合される当接接合用リード 端子とを具備する電子部品であって、前記当接接合用リ ード端子に、前記電子部品本体への熱伝導を抑制する熱 伝導抑制部が形成されていることを特徴とする電子部

1

【請求項2】当接接合用リード端子の少なくとも一部を 屈曲又は湾曲せしめて熱伝導抑制部が形成されているこ とを特徴とする請求項1記載の電子部品。

【請求項3】当接接合用リード端子の延設方向と、該当 接接合用リード端子の一端部が接合される電極の電子部 品本体における形成面がほぼ平行であることを特徴とす る請求項1又は2記載の電子部品。

【請求項4】当接接合用リード端子の熱伝導抑制部は、 他の部分よりも断面積が小さいことを特徴とする請求項 1乃至3のうちいずれかに記載の電子部品。

【請求項5】電子部品本体が、圧電磁器の対向する面に 振動電極を形成してなる圧電素子と、誘電体磁器の両主 面に電極を形成してなるコンデンサ基板とを具備してな り、前記コンデンサ基板の電極に、当接接合用リード端 子の一端部が当接した状態で接合されていることを特徴 とする請求項1乃至4のうちいずれかに記載の電子部

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品に関する もので、特に溶融した半田槽に浸漬するディップ法によ り基板への実装を行う電子部品に関するものである。

[0002]

【従来技術】従来、図5に示すように、圧電素子1とコ ンデンサ基板3とを所定間隔をもって厚み方向に重ねた 素子を、1対のリード端子5、7の先端部のU字状保持 部9間に配置し、さらに、アース側のリード端子11を コンデンサ基板3の電極13に当接した後、夫々のリー ド端子5、7、11に、圧電素子1とコンデンサ基板3 の電極を半田により接合し、圧電素子1の中央部分に振 40 動が可能な空洞を形成するように被覆樹脂などで被覆 し、電子部品が形成されていた。

【0003】このようなリード端子を有する電子部品で は、従来、リード端子5、7、11の端部が基板の挿入 孔に挿入され、仮固定されたのちに、この基板の挿入孔 に挿入されたリード端子5、7、11の端部を半田槽に 浸漬する半田ディップによって、電子部品と基板との機 械的な固定と、電気的な接続を行っていた。

【0004】しかしながら、リード端子5、7、11の

リード端子5、7、11は時間と共に温度が上昇するた め、コンデンサ基板3の電極13とリード端子11の半 田接合部分の温度が半田の融点に達すると、半田が溶融 しコンデンサ基板3の電極13からリード端子11が剥 離を起こし、接続不良となってしまうという問題があっ

【0005】即ち、コンデンサ基板3の電極13形成面 と、リード端子11の延設方向がほぼ平行であり、リー ド端子11の一端部をコンデンサ基板3の電極13に当 10 接した状態で半田接合しているので、リード端子11の 加熱により半田が溶融すると、リード端子11の一端部 がコンデンサ基板3の電極13から剥離し易いという問 題があった。

【0006】つまり、リード端子11の他端部は基板の 挿入孔に挿入され、ディップ法により半田で基板に接合 されるが、半田の冷却固化に伴い、リード端子11の一 端部がコンデンサ基板3の電極13から離れようとする 力が作用し易く、リード端子11の加熱により電極13 との半田接合部の溶融に伴い、リード端子11の一端部 20 がコンデンサ基板3の電極13から剥離するという問題 があった。

【0007】そこで、従来、半田ディップ時間を短くし たり、リード端子11と電極13との半田接合部が一定 温度に達するまでの時間を長くする目的で、空洞を形成 する被覆樹脂の熱容量を増すために被覆樹脂の嵩を一定 以上になるように制御していた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た被覆樹脂の嵩を増やす方法によれば、リード端子11 の一端部とコンデンサ基板3の電極13との半田接合部 の昇温速度を緩やかにすることができるが、固体毎の嵩 のばらつきが大きくなるため、昇温速度がより遅くなる ように、安全側をみて、嵩量を大きめに設定した製造管 理をおこなう必要があり、製品の小型化に対して不利で あった。また、半田ディップ後、リード端子5、7、1 1が最終的に到達する温度は、被覆樹脂の嵩量には殆ど よらないため、嵩を増やす方法では、半田ディップ時間 を厳密に管理する必要があり、厳密な温度管理が必要に なるなど、製造工程が複雑になるという問題があった。 【0009】更には、被覆樹脂の嵩を増すことなくリー ド端子温度が規定値以上の温度に達しないないように、 半田ディップ時間を極めて短かくなるように制御する と、基板とリード端子との接続部への半田の回りこみが 少なくなるため、電子部品と基板との機械的及び電気的 な結合が不充分となり、安定した特性を得ることが困難 であった。

【0010】特に近年においては、小型化、低背化が要 求されるようになっており、リード端子の長さも短くな ってきており、基板との接合部からコンデンサ基板の電 端部を半田槽に浸漬すると、主に熱伝導によって3本の 50 極までの距離も短くなり、半田接合部が加熱されやすい という問題があった。

【0011】本発明は、電子部品本体とリード端子との 半田接合信頼性を向上できる電子部品を提供することを 目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の電子部品は、複 数の電極を有する電子部品本体と、一端部が前記電子部 品本体を保持固定し、他端部が基板に半田で接合される 保持固定用リード端子と、一端部が前記電子部品本体の 電極に当接した状態で半田で接合され、他端部が前記基 板に半田で接合される当接接合用リード端子とを具備す る電子部品であって、前記当接接合用リード端子に、前 記電子部品本体への熱伝導を抑制する熱伝導抑制部が形 成されていることを特徴とする。

【0013】このような電子部品では、保持固定用リー ド端子と、当接接合用リード端子の他端部を基板の挿入 孔に挿入し、この部分を半田槽に浸漬すると、主に熱伝 導によってリード端子は時間と共に温度が上昇するが、 電子部品本体の電極に当接した状態で半田で接合される 当接接合用リード端子には、電子部品本体への熱伝導を 抑制する熱伝導抑制部が形成されているため、半田槽か ら電子部品本体への熱伝導が抑制され、電子部品本体の 電極と、当接接合用リード端子の一端部との半田接合が 解除されることを抑制でき、電気的接続信頼性を向上で きる。

【0014】また、本発明では、当接接合用リード端子 の少なくとも一部を屈曲又は湾曲せしめて熱伝導抑制部 が形成されていることが望ましい。これにより、基板側 から電子部品本体の電極までの熱伝導経路が長くなって 熱抵抗が増加し、温度降下を大きくでき、電子部品本体 30 への熱伝導を抑制でき、電子部品本体の電極と、当接接 合用リード端子の一端部との半田接合信頼性を向上でき

【0015】さらに、本発明は、当接接合用リード端子 の延設方向と、該当接接合用リード端子の一端部が接合 される電極の電子部品本体における形成面がほぼ平行で ある場合に適用することが望ましい。

【0016】このように、当接接合用リード端子の延設 方向と、電子部品本体の電極形成面がほぼ平行であり、 この面に形成された電極に、当接接合用リード端子の一 端部が当接した状態で半田接合されている場合には、こ の接合部の高温化により接合部が解除されやすいが、本 発明では、熱伝導抑制部により接合部の高温化を抑制で きるため、このような場合であっても接合部の解除を有 効に阻止できる。

【0017】特に、電子部品本体が、圧電磁器の対向す る面に振動電極を形成してなる圧電素子と、誘電体磁器 の両主面に電極を形成してなるコンデンサ基板とを具備 してなり、前記コンデンサ基板の電極に、当接接合用リ ード端子の一端部が当接した状態で接合されている場合 50 子35には、電子部品本体39への熱伝導を抑制する熱

には、接合部の高温化により接合部が解除されやすいた め、本発明を用いる意義が大きい。

[0018]

(3)

【発明の実施の形態】図1に本発明の電子部品の正面 図、図2に分解斜視図を記載する。本発明の電子部品 は、図1に示すように圧電素子とコンデンサ基板からな る電子部品本体を埋設するように被覆樹脂31で被覆さ れており、同一方向に3本のリード端子33、35、3 7を延設して構成されている。

【0019】 これらのリード端子33、37は、主に電 子部品本体の両端部を保持固定する役割をなす保持固定 用リード端子33、37とされており、中央のリード端 子35の一端部は、電子部品本体の電極に当接した状態 で半田で接合され、主に電気的接続の役割をなす当接接 合用リード端子35とされている。

【0020】即ち、図2に示すように、電子部品本体3 9が、圧電磁器 4 1 の対向する面に一対の振動電極 4 3、44を形成してなる圧電素子45と、誘電体磁器4 7の両主面に電極49、51を形成してなるコンデンサ 基板53とから構成されている圧電素子45の振動電極 43、44は、圧電磁器41の端部にまで延出するよう に形成されている。また、コンデンサ基板53は、2つ のコンデンサ成分を形成するために、矩形状の誘電体磁 器47の一主面に個別電極49a、49b、他主面に共 通電位側電極51a、51bが形成されている。具体的 には、共通電位側電極51a、51bは誘電体磁器47 の端部が露出するように形成され、個別電極49a、4 9 b は誘電体磁器 4 7 の端部にまで延出するように形成 されている。

【0021】保持固定用リード端子33、37の一端部 には、電子部品本体39の両端部を保持固定するための 保持部55、57が形成されており、図3に示すよう に、これらの保持部55、57内において、電子部品本 体39が半田で保持固定されるとともに、圧電素子45 の振動電極43と、コンデンサ基板53の個別電極49 a、保持固定用リード端子33の保持部55が電気的に 接続され、圧電素子45の振動電極44、コンデンサ基 板53の個別電極49b、保持固定用リード端子37の 保持部57が電気的に接続されている。

【0022】また、当接接合用リード端子35の一端部 は、共通電位側電極51a、51bに跨がり電気的に接 続するように概略T字状又はY字状となり、さらに、半 田たまりが形成されるように湾曲構造となった接続部5 9が形成されており、接続部59が共通電位側電極51 a、51bに当接した状態で半田により接合されてい る。共通電位側電極51a、51bが形成されるコンデ ンサ基板53の面は、当接接合用リード端子35の延設 方向とほぼ平行とされている。

【0023】そして、本発明では、当接接合用リード端

伝導抑制部63が形成されている。この熱伝導抑制部6 3は、当接接合用リード端子35の一部を屈曲せしめて 構成されており、これにより、熱伝導経路が長くなって 熱抵抗が増加し、温度降下を大きくでき、電子部品本体 39への熱伝導を抑制でき、電子部品本体39の電極5 1と、当接接合用リード端子35の一端部との半田接合 信頼性を向上できる。

【0024】当接接合用リード端子35の屈曲角度は1 5~90度が望ましい。また、例えば、図4に示すよう 導抑制部65を形成しても、上記と同様な効果を得るこ とができる。

【0025】尚、熱伝導抑制部63を、当接接合用リー ド端子35の一部を湾曲せしめて構成してもよいことは 勿論である。

【0026】また、当接接合用リード端子35の熱伝導 抑制部63は、他の部分よりも断面積が小さくされてい ることが望ましい。これにより、熱抵抗がさらに増加 し、温度降下を大きくでき、電子部品本体39への熱伝 導を抑制できる。

【0027】また、屈曲部又は湾曲部の長さがリード端 子33、35、37間の距離の150~300%の範囲 であることが望ましい。これにより、極端な信号電圧降 下を起こすことなく、必要な熱抵抗を確保することがで きる。

【0028】以上のように構成された電子部品では、保 持固定用リード端子33、37と、当接接合用リード端 子35の他端部を基板の挿入孔に挿入し、この部分を半 田槽に浸漬して、基板に実装される。

【0029】そして、半田槽浸漬時に熱伝導によってリ ード端子33、35、37は時間と共に温度が上昇する が、電子部品本体39の電極51に当接した状態で半田 で接合される当接接合用リード端子35には、電子部品 本体39への熱伝導を抑制する熱伝導抑制部63が形成 されているため、電子部品本体39への熱伝導が抑制さ れ、電子部品本体39の電極51と、当接接合用リード 端子35の一端部との半田接合性を向上し、電気的接続 信頼性を向上できる。

【0030】保持固定用リード端子33、37も、当接 接合用リード端子35と同様に温度が上昇するが、その 40 一端部には保持部55、57が形成されており、電子部 品本体39を保持固定するため、半田溶融による電気的 接続の解除は殆ど生じないが、図2に示したように、電 子部品本体39の側面に形成された電板51に当接した 状態で半田接合された当接接合用リード端子35では、 接合部の加熱により溶融するとともに、当接接合用リー

ド端子35の他端部を基板に接合するための半田が冷却 固化することにより、当接接合用リード端子35の一端 部が、電子部品本体39の側面に形成された電極51か ら離れようとする応力が発生するため、このような当接 接合用リード端子35を有する電子部品の本発明を適用 する意義が大きい。

【0031】また、当接接合用リード端子35の熱伝導 抑制部63は、上記した被覆樹脂31中に埋設している ため、電子部品の取り扱いが容易であり、また、基板の に当接接合用リード端子35の一部を屈曲せしめ、熱伝 10 挿入孔内への当接接合用リード端子35の挿入を容易に 行うことができる。

[0032]

【発明の効果】以上のように、本発明の電子部品では、 保持固定用リード端子と、当接接合用リード端子の他端 部を基板の挿入孔に挿入し、この部分を半田槽に浸漬す ると、主に熱伝導によってリード端子は時間と共に温度 が上昇するが、電子部品本体の電極に当接した状態で半 田で接合される当接接合用リード端子には、電子部品本 体への熱伝導を抑制する熱伝導抑制部が形成されている 20 ため、電子部品本体への熱伝導が抑制され、基板への実 装時に、電子部品本体の電極と、当接接合用リード端子 の一端部との半田接合が解除されることを抑制でき、電 気的接続信頼性及び機械的接合信頼性を向上できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電子部品を示すもので、(a)は正面 図、(b)は側面図である。

【図2】本発明の外装樹脂を省略した電子部品の分解斜 視図である。

【図3】本発明の外装樹脂を省略した電子部品の平面図 30 である。

【図4】本発明の他の電子部品を示す分解斜視図であ

【図5】従来の外装樹脂を省略した電子部品の分解斜視 図である。

【符号の説明】

33、37・・・保持固定用リード端子

35・・・当接接合用リード端子

39・・・電子部品本体

41・・・圧電磁器

43、44・・・振動電極

45··· 圧電素子

47・・・誘電体磁器

49a、49b、51a、51b・・・コンデンサ基板 の電極

53・・・コンデンサ基板

63・・・熱伝導抑制部

